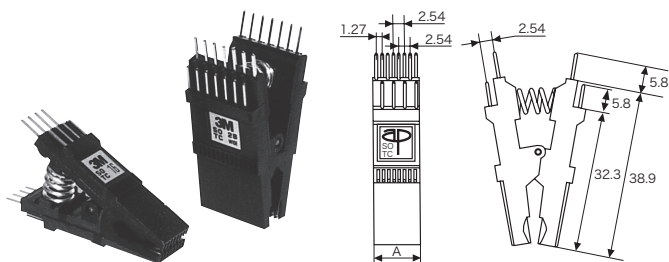


(寸法単位:mm)

## SOP IC テストクリップ



- SO (Small Outline)パッケージのテスト用に開発されたテストクリップ
- 1.27mmピッチのSOICがテストプローブに素早く簡単に接続が出来る、ICピン間のショートやプリント基板の部品破損の心配が無い
- テストクリップの上部は0.635mm角ピンで2.54mmピッチなので、メスソケットコネクタも簡単に接続出来ます
- AP社SOICテストクリップは、パッケージとほぼ同一幅で設計されていますので、ICを2個以上隣接して同時に測定する場合でも、スペースを気にせず使用できます

**仕様** 本体: ガラス封入ポリエステル、黒色  
 コンタクト: 銅合金、又は金メッキ

## SOPテストクリップ用 ロジカルコネクションジャンパー



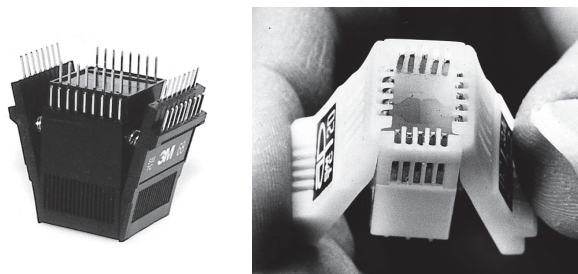
ケーブル長: 100cm

- SOPテストクリップの上部のピンに直接接続できるジャンパーケーブルで、テスト作業が効率的に行なえます
- 2種類から選択
  - (1)他端に二列のコネクタが付いているタイプ
  - (2)他端がオープンになっており、任意に端子加工が出来るタイプ

SOP IC テストクリップ 型番	ピン数	適合デバイスサイズ	コンタクト部	寸法 A (mm)	SOPテストクリップ用ロジカルコネクションジャンパー 型番	
					コネクタ無し	コネクタ付
SOTC-8	8	リードピッチ: 1.27 幅: 5.72	銅合金	11.2	SOLC-8	SOLC-8 SKT
SOTC-8G			金メッキ			
SOTC-14	14	リードピッチ: 1.27 幅: 5.72	銅合金	9.9	SOLC-14	SOLC-14 SKT
SOTC-14G			金メッキ			
SOTC-16	16	リードピッチ: 1.27 幅: 5.72	銅合金	11.2	SOLC-16	SOLC-16 SKT
SOTC-16G			金メッキ			
SOTC-16LSI	16	リードピッチ: 1.27 幅: 5.72	銅合金	11.2	SOLC-16	SOLC-16 SKT
SOTC-16LSIG			金メッキ			
SOTC-18	18	リードピッチ: 1.27 幅: 7.62	銅合金	12.5	SOLC-18	SOLC-18 SKT
SOTC-18G			金メッキ			
SOTC-20	20	リードピッチ: 1.27 幅: 7.62	銅合金	13.7	SOLC-20	SOLC-20 SKT
SOTC-20G			金メッキ			
SOTC-24	24	リードピッチ: 1.27 幅: 7.62	銅合金	16.3	SOLC-24	SOLC-24 SKT
SOTC-24G			金メッキ			
SOTC-28	28	リードピッチ: 1.27 幅: 7.62	銅合金	18.8	SOLC-28	SOLC-28 SKT
SOTC-28G			金メッキ			

**注意** クリップを開く時に上部のピンヘッダーを持って開くと、ピンが曲がりジャンパーケーブルを使用出来なくなりますのでご注意ください。

## PLCC ICテストクリップ



バネ力でしっかりとICリードをくわえ、脱着が簡単

- くわえ口は4方向同時に開き、PLCC ICに簡単に、且つ確実にセット出来ます
- くわえ口の厚みは薄く設計され、ICとICの間隔が2.54mmあれば使用出来ます
- 上部に出ている測定用ピンは、列2.54mm間隔で、互い違いに2列になっています。ピンサイズは0.635mm角ピンを使用しています

型番	ピン数	コンタクト材質・仕上げ
SMTC-20	20	銅合金CA764
SMTC-20G	20	上記材質に金メッキ
SMTC-28	28	銅合金CA764
SMTC-28G	28	上記材質に金メッキ
SMTC-44	44	銅合金CA764
SMTC-44G	44	上記材質に金メッキ
SMTC-52	52	銅合金CA764
SMTC-52G	52	上記材質に金メッキ
SMTC-68	68	銅合金CA764
SMTC-68G	68	上記材質に金メッキ
SMTC-84	84	銅合金CA764
SMTC-84G	84	上記材質に金メッキ